

А. С. ШЕВЕЛЕВ, В. Я. ФАДЕЕВ

## СУММИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Важимость проблемы точности для быстро развивающегося автоматизированного производства непрерывно возрастает. Для технологических процессов крупносерийного и массового автоматизированного производства возникает острая необходимость в проведении научно обоснованного расчета геометрической точности.

Аналізу точности отдельных процессов (операций) посвящено значительное количество работ. Вопросы точности, относящиеся к технологическому процессу детали, т. е. к совокупности всех операций технологической цепочки, разработаны недостаточно. Необходимость разработки последней проблемы возникает при определении операционных размеров и допусков по всем операциям технологического процесса из условий оптимальных припусков и максимальной производительности.

При проектировании технологических процессов размерные и точностные расчеты производят решением размерных цепей, при котором возникает задача суммирования погрешностей, регламентированных на различных операциях.

Согласно теории размерных цепей, суммарная погрешность определяется из уравнения

$$\delta_z = \sum_{i=1}^n \delta_i, \quad (1)$$

где  $\delta_z$  — суммарная погрешность (погрешность замыкающего размера);

$\delta_i$  — допуски или погрешности составляющих размеров;

$n$  — общее число составляющих погрешностей.

Суммарная погрешность, определяемая по уравнению (1) как арифметическая сумма составляющих погрешностей (метод «максимума-минимума»), имеет завышенное значение.

Метод квадратного сложения, основанный на предположении, что все составляющие погрешности распределены по закону Гаусса, дает уменьшенное значение суммарного рассеивания.

Теоретико-вероятностный метод, разработанный профессором Н. А. Бородачевым, не получил распространения в практике вследствие трудности определения надежных значений коэффициентов, входящих в расчетные формулы. Как указывал сам автор метода, надежные численные значения этих коэффициентов трудно получить вследствие различий в ходе технологического процесса от партии к партии, которые обуславливаются неоднородностью первоначальной настройки, перегламентированными во времени поднастройками, нестабильностью качества режущего инструмента и заготовок [1].

В данной работе для технологических процессов механической обработки, осуществляемых на предварительно настроенных станках, предлагается метод отдельного суммирования случайных и систематических погрешностей. Случайные погрешности суммируются в соответствии с правилами теории вероятностей, а систематические, вследствие указанных неоднородностей и различий в ходе технологического процесса, складываются арифметически.

При работе на металлорежущих станках в начале обработки режущий инструмент настраивается в положение, соответствующее получению «настроечного размера». Во время обработки приходится прерывать процесс для поднастроек и смены инструмента.



Фиг. 1. Схема предельных состояний технологического процесса.

Процесс получения какого-либо линейного размера можно характеризовать двумя его предельными состояниями, соответствующими началу и концу обработки партии деталей (фиг. 1).

Первое предельное состояние процесса можно характеризовать величиной среднего значения получаемых размеров  $M[L]_0$  и величиной их мгновенного рассеивания  $\Delta_{\text{мгп}_0}$  в начале обработки, второе — величиной  $M[L]_k$  и  $\Delta_{\text{мгп}_k}$  в конце обработки. Распределение мгновенного рассеивания линейных размеров можно считать, с достаточной для практических расчетов степенью точности, подчиняющимся закону Гаусса [2]. Величина мгновенного рассеивания  $\Delta_{\text{мгп}}$  зависит от большого количества технологических факторов и может быть определена расчетно-аналитическим методом [3]. Для действующих технологических процессов величина  $\Delta_{\text{мгп}}$  определяется статистическим методом. В практике технологических точностных расчетов обычно принимается  $\Delta_{\text{мгп}_0} = \Delta_{\text{мгп}_k}$  [3], [4].

Предельные состояния процесса можно представить и в виде отклонений размеров от середины поля допуска (фиг. 2).

Указанные предельные состояния хода технологического процесса можно принять за расчетные. В отдельных случаях для некоторых партий настройка может быть нерациональной с меньшим запасом на износ инструмента и процесс обработки может прерываться раньше вследствие преждевременных поднастроек или вынужденных смен инструмента. Для таких партий суммарная погрешность, рассчитанная по предлагаемому методу, будет определена с избытком, т. е. большей надежностью.

Из фиг. 2 следует

$$M[\Delta_{B_i}] = \frac{\delta_i}{2} - 3\sigma_i$$

и

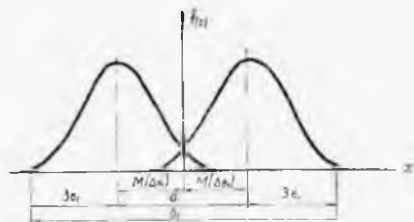
$$M[\Delta_{H_i}] = -\left(\frac{\delta_i}{2} - 3\delta_i\right),$$

где  $M[\Delta_{B_i}]$ ,  $M[\Delta_{H_i}]$  — математические ожидания верхнего и нижнего отклонений относительно середины поля допуска;

$\sigma_i$  — среднее квадратичное отклонение мгновенного рассеивания  $\left(\sigma_i = \frac{\Delta_{MTH_i}}{6}\right)$ .

Таким образом, принимая значения верхних и нижних отклонений в поле допуска за случайные величины, имеющие нормальный закон распределения с параметрами  $M[\Delta_{B_i}]$ ,  $M[\Delta_{H_i}]$  и  $\sigma_i$ , можно эти отклонения суммировать по правилам теории вероятностей. На основании уравнений отклонений в размерных цепях и теоремы о числовых характеристиках случайных величин [5] можно записать:

$$\begin{aligned} M[\Delta_{H_{\Sigma}}] &= \sum_{k=1}^m M[\Delta_{B_k}] - \sum_{j=1}^s M[\Delta_{H_j}] = \\ &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{\delta_k}{2} - 3\sigma_k\right) + \sum_{j=1}^s \left(\frac{\delta_j}{2} - 3\sigma_j\right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\delta_i}{2} - 3\sigma_i\right), \\ \text{и } M[\Delta_{B_{\Sigma}}] &= \sum_{k=1}^m M[\Delta_{H_k}] - \sum_{j=1}^s M[\Delta_{B_j}] = \\ &= -\sum_{k=1}^m \left(\frac{\delta_k}{2} - 3\delta_k\right) - \sum_{j=1}^s \left(\frac{\delta_j}{2} - 3\sigma_j\right) = -\sum_{i=1}^n \left(\frac{\delta_i}{2} - 3\sigma_i\right), \end{aligned}$$



Фиг. 2. Распределение верхних и нижних отклонений в поле допуска.

где  $M[\Delta_{B_j}]$ ,  $M[\Delta_{H_i}]$  — математические ожидания верхнего и нижнего отклонений замыкающего размера относительно середины поля допуска;

$k, m$  — индексы, относящиеся к увеличивающим размерам;

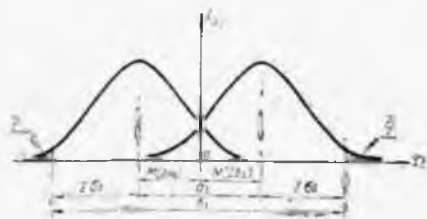
$j, s$  — индексы, относящиеся к уменьшающим размерам.

Предельная величина переменных систематических погрешностей  $a_i$  определяется (фиг. 2):

$$a_i = M[\Delta_{B_i}] - M[\Delta_{H_i}] = \delta_i - 6\delta_i. \quad (2)$$

Величина погрешности замыкающего размера, обусловленная переменными систематическими факторами  $a_z$  (фиг. 3) определяется аналогично

$$a_z = M[\Delta_{B_z}] - M[\Delta_{H_z}] = \sum_{i=1}^n (\delta_i - 6\delta_i). \quad (3)$$



Фиг. 3. Распределение верхних и нижних отклонений замыкающего размера.

Функциональную зависимость величины погрешности замыкающего размера, обусловленную случайными факторами  $\Delta_{z,сл}$  и принимаемого процента производственного риска  $P_0$  можно найти следующим образом.

Из фиг. 3 имеем:

$$\frac{\Delta_{z,сл}}{z} = z\sigma_z.$$

откуда  $z = \frac{\Delta_{z,сл}}{2\sigma_z}. \quad (4)$

Здесь  $z$  — величина возможного отклонения, выраженная в долях  $\sigma_z$ .

Среднеквадратичное отклонение погрешности замыкающего размера  $\sigma_z$ , обусловленное случайными факторами, определяется квадратичным суммированием [5].

$$\sigma_z = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}.$$

Используя зависимость между  $z$  и площадью кривой нормального распределения [5], запишем:

$$0,01P_0 = 1 - \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{x^2}{2}} dx;$$

используя функцию Лапласа,

$$\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{x^2}{2}} dx,$$

Получим

$$\Phi(z) = 1 - 0,01 \cdot P_0.$$

откуда

$$z = \Phi^{-1}(1 - 0,01 \cdot P_0). \quad (5)$$

Здесь  $\Phi^{-1}(z)$  — функция, обратная по отношению к функции  $\Phi(z)$ .

Приравнивая правые части выражений (4) и (5), получим зависимость величины погрешности, обусловленной случайными факторами  $\Delta_{\Sigma_{сл}}$  и принимаемого процента производственного риска  $P_0$ .

$$\Delta_{\Sigma_{сл}} = 2\sigma_{\Sigma} \Phi^{-1}(1 - 0,01 \cdot P_0). \quad (6)$$

Погрешность замыкающего размера  $\delta_{\Sigma}$  представляет собой сумму случайных и систематических составляющих:

$$\sigma_{\Sigma} = a_{\Sigma} + \Delta_{\Sigma_{сл}}.$$

Подставляя значения  $a_{\Sigma}$  и  $\Delta_{\Sigma_{сл}}$  из (3) и (6), получим

$$\delta_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n (\delta_i - 6\sigma_i) + 2\sigma_{\Sigma} \Phi^{-1}(1 - 0,01 P_0). \quad (7)$$

Введем обозначение:

$$\frac{\delta_i - 6\sigma_i}{\delta_i} = \mu_i; \quad 0 \leq \mu_i \leq 1. \quad (8)$$

Величина  $\delta_i - 6\sigma_i$  представляет собой часть допуска, используемую на систематические погрешности. С помощью (8), формулу (7) можно представить в удобном для расчетов виде:

$$\delta_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n \delta_i \mu_i + 2\sigma_{\Sigma} \Phi^{-1}(1 - 0,01 P_0). \quad (9)$$

Суммарную погрешность  $\delta_{\Sigma}$  можно представить как часть арифметической суммы составляющих погрешностей [6]

$$\delta_{\Sigma} = k \sum_{i=1}^n \delta_i; \quad 0 < k < 1, \quad (10)$$

где  $k$  — коэффициент суммирования.

Если расположить погрешности  $\delta_i$  в ряд в порядке их возрастания

$$\delta_1 \leq \delta_2 \leq \dots \leq \delta_n,$$

то можно записать

$$\delta_i = C_i \delta_1, \quad (11)$$

где

$$C_i = \frac{\delta_i}{\delta_1}; \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Тогда

$$\delta_{\Sigma} = k \delta_1 \sum_{i=1}^n C_i. \quad (12)$$

Из формулы (8) имеем

$$6 \sigma_i = \delta_i (1 - \mu_i), \quad (13)$$

так как

$$\sigma_{\Sigma} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2},$$

то

$$\sigma_{\Sigma} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2 (1 - \mu_i)^2}}{6}. \quad (14)$$

Подставляя в формулу (7) значения  $\delta_i$ ,  $\sigma_i$  и  $\sigma_{\Sigma}$  в соответствии с формулами (11), (13) и (14), получим:

$$\begin{aligned} \delta_{\Sigma} &= \delta_1 \sum_{i=1}^n C_i - \delta_1 \sum_{i=1}^n C_i (1 - \mu_i) + \\ &+ \frac{1}{3} \delta_i \sqrt{\sum_{i=1}^n C_i^2 (1 - \mu_i)^2} \Phi^{-1}(1 - 0,01 P_0), \end{aligned}$$

или

$$\delta_{\Sigma} = \delta_1 \left\{ \sum_{i=1}^n C_i \mu_i + \frac{1}{3} \sqrt{\sum_{i=1}^n C_i^2 (1 - \mu_i)^2} \Phi^{-1}(1 - 0,01 P_0) \right\}. \quad (15)$$

Приравнявая правые части выражений (12) и (15), будем иметь

$$k \delta_1 \sum_{i=1}^n C_i = \delta_1 \left\{ \sum_{i=1}^n C_i \mu_i + \frac{1}{3} \sqrt{\sum_{i=1}^n C_i^2 (1 - \mu_i)^2} \Phi^{-1}(1 - 0,01 P_0) \right\},$$

откуда

$$k = \frac{\sum_{i=1}^n C_i \mu_i}{\sum_{i=1}^n C_i} + \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n C_i^2 (1 - \mu_i)^2}}{3 \sum_{i=1}^n C_i} \Phi^{-1}(1 - 0,01 P_0). \quad (16)$$

Формула (16) представляет собой функциональную зависимость коэффициента суммирования  $k$  от числа операционных погрешностей  $n$ , соотношений их допусков  $C_i$ , принимаемого значения производственного риска  $P_0$  и коэффициентов  $\mu_i$ .

При проектировании технологических процессов значениями коэффициентов  $\mu_i$  можно задаваться в зависимости от требуемой стабильности получения размеров в заданных пределах.

Если принять  $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_n$ , то формула (16) значительно упрощается. Так, при  $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_n = 0,3$ , будем иметь:

$$k = 0,3 + \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n C_i^2}}{4,28 \sum_{i=1}^n C_i} \Phi^{-1}(1-0,01P_0). \quad (17)$$

При

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_n = 0,5.$$

$$k = 0,5 + \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n C_i^2}}{6 \sum_{i=1}^n C_i} \Phi^{-1}(1-0,01P_0). \quad (18)$$

Формулы типа (17) и (18) легко могут быть табулированы или представлены в виде графиков, отображающих функциональную зависимость  $k=f(P_0)$  при различном числе суммируемых погрешностей  $n$  и соотношений их допусков  $C_i$ .

Из формул (17) и (18) видно, что коэффициент суммирования при фиксированном проценте производственного риска  $P_0$  зависит от значения множителя  $\alpha$

$$\alpha = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n C_i^2}}{\sum_{i=1}^n C_i} \quad (19)$$

В работе [8] показано, что значение  $\alpha$ , а, следовательно, и коэффициент суммирования будет минимальным при

$$C_1 = C_2 = \dots = C_n = 1,$$

или, что то же, при равенстве допустимых значений суммируемых погрешностей

$$\delta_1 = \delta_2 = \dots = \delta_n.$$

Покажем, что  $\alpha$  принимает максимальное значение при

$$C_1 = C_2 = \dots = C_{n-1} = 1; C_n > 1,$$

при условии

$$C_n \geq \sqrt{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}.$$

При всех других соотношениях  $C_2, C_3, \dots, C_{n-1}$ , находящихся в сегменте  $[1, C_n]$  значение  $\alpha$  будет меньше.

В соответствии с (19) можно записать.

$$\alpha_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^n C_i^2}{\left(\sum_{i=1}^n C_i\right)^2} = \varphi(1, 1, \dots, 1, C_n) = \frac{n-1 + C_n^2}{(n-1 + C_n)^2},$$

$$\alpha_2^2 = \varphi(1, 1 + \beta_2, \dots, 1 + \beta_{n-1}, C_n) =$$

$$= \frac{n-1 + C_n^2 + 2 \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i + \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i^2}{(n-1 + C_n)^2 + 2(n-1 + C_n) \cdot \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i + \left(\sum_{i=2}^{n-1} \beta_i\right)^2},$$

$$0 \leq \beta_i \leq C_n - 1.$$

Для доказательства предположения требуется показать, что  $\alpha_1^2 \geq \alpha_2^2$ , или

$$\frac{n-1 + C_n^2}{(n-1 + C_n)^2} \geq \frac{n-1 + C_n^2 + 2 \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i + \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i^2}{(n-1 + C_n)^2 + 2(n-1 + C_n) \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i + \left(\sum_{i=2}^{n-1} \beta_i\right)^2}. \quad (20)$$

Так как  $\sum_{i=2}^{n-1} \beta_i > 0$ , то можно записать неравенство, равносильное (20) в виде:

$$\frac{n-1 + C_n^2}{(n-1 + C_n)^2} \geq \frac{2 \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i + \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i^2}{2(n-1 + C_n) \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i + \left(\sum_{i=2}^{n-1} \beta_i\right)^2}.$$

Обозначим:

$$h = \frac{\sum_{i=2}^{n-1} \beta_i}{2 \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i} \quad \text{и} \quad r = \frac{\sum_{i=2}^{n-1} \beta_i^2}{2 \sum_{i=2}^{n-1} \beta_i}.$$

Тогда:

$$\frac{n-1 + C_n^2}{(n-1 + C_n)^2} \geq \frac{1 + h}{n-1 + C_n + r}. \quad (21)$$

При всех значениях  $h$  и  $r$ , удовлетворяющих неравенству (21), наше предположение справедливо.

Легко видеть, что  $h \leq r$ . Положив  $h = r$ , получим неравенство



(21), все решения  $h$  которого являются решениями неравенства (21) при любом  $r$ .

$$C_n(n-1 + C_n)(C_n - 1) \geq h[(n-1)^2 + 2C_n(n-1) - (n-1)]. \quad (22)$$

Таким образом, значения  $h$ , при которых справедливо (21) определяется неравенством:

$$h \leq \frac{C_n(n-1 + C_n)}{(n-1)^2 + 2C_n(n-1) - (n-1)} \quad (23)$$

Выясним при каких значениях  $n$  и  $C_n$  неравенство (23) выполняется для всех  $h$ .

Так как

$$h \leq \frac{C_n - 1}{2},$$

то

$$\frac{C_n - 1}{2} \leq \frac{C_n(n-1 + C_n)(C_n - 1)}{(n-1)^2 + 2C_n(n-1) - (n-1)}.$$

Откуда

$$2C_n^2 \geq (n-1)(n-2).$$

Окончательно имеем:

$$C_n \geq \sqrt{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}. \quad (24)$$

Так, при

$$n = 3 \quad C_n \geq 1;$$

$$n = 4 \quad C_n \geq 1,73;$$

$$n = 5 \quad C_n \geq 2,45;$$

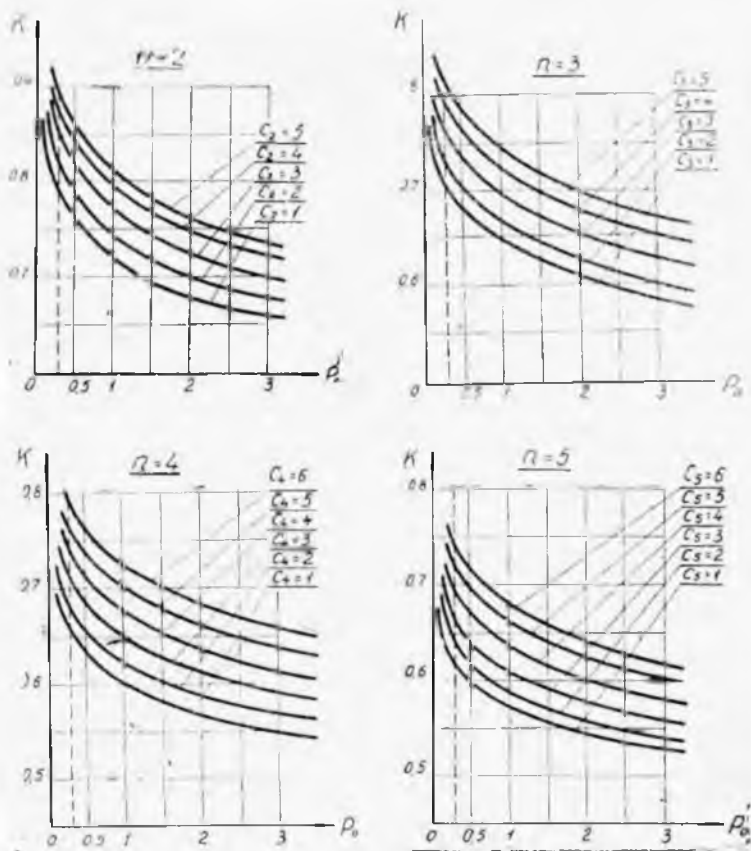
$$n = 6 \quad C_n \geq 3,16.$$

В суммируемом комплексе погрешностей обычно имеется одна или несколько погрешностей, значительно превосходящих по величине наименьшую  $\delta_1$ . Поэтому полученный результат позволяет сократить число графиков зависимости  $k = f(P_0)$ , построив их лишь для различных  $C_n$  при равенстве всех других соотношений  $C_i$ .

$$C_1 = C_2 = \dots = C_{n-1}.$$

Для других вариантов значений  $C_2, C_3, \dots, C_{n-1}$  коэффициент суммирования по таким графикам будет определен с большей надежностью.

На фиг. 4 представлены графики  $k = f(P_0)$ , рассчитанные по формуле (17) для различных  $n$  и  $C_n$ . Наличие таких графиков значительно упростит расчетные работы технолога, т. к. суммарная погрешность согласно (10) определяется простым арифметическим суммированием с последующим умножением полученного значения на коэффициент суммирования  $\kappa$ .



Фиг. 1.  $k = f(P_0)$  при различных значениях  $C_n$  и  $n$ .

### ВЫВОДЫ

Полученные в результате данной работы формулы для суммирования операционных погрешностей позволяют с учетом процента производственного риска:

1. Определять точность взаимного расположения двух любых плоскостей, обработанных на различных операциях;
2. Производить анализ припусков при обработке плоских поверхностей.

### ЛИТЕРАТУРА

1. П. А. Бородачев. Расчетные методы выявления резервов производительности и точности производства в точном машиностроении и приборостроении. «Вопросы теории точности производства в приборостроении», Оборонгиз, М., 1959.

- У. К. Кутай. Анализ точности и контроль качества в машиностроении. Машгиз, М., 1958.
- У. П. Соколовский. Расчеты точности обработки на металлорежущих станках. Машгиз, М., 1952.
- И. А. Кораблев. Точность обработки на металлорежущих станках в приборостроении. Машгиз, 1962.
- И. Б. Гнеденко. Курс теории вероятностей, М., 1961.
- В. А. С. Шевелев, Г. П. Федорченко. Определение погрешностей расположения поверхностей при обработке деталей. ТВУЗ «Авиационная техника», № 3, 1961.
-